Laborbericht: Messtechnik und Fehlerrechnung

Helen Klos Matrikelnummer: 2222449

Sandro Fahrion Matrikelnummer: 6684592

29.-30.10.2024



Contents

| Ei | nfüh | rung und Uberblick | 3 | | | | |
|----|------------|---|----|--|--|--|--|
| 1 | Ver Box | such 1: Kapazitätsmessung eines unbekannten Kondensators (Black | 4 | | | | |
| | 1.1 | Zielsetzung | 4 | | | | |
| | 1.2 | Bauteile und Messgeräte | 4 | | | | |
| | 1.3 | Messkonzept | 5 | | | | |
| | 1.4 | Messergebnisse | 5 | | | | |
| 2 | Ver | such 2: Passiver Zweipol (Black Box) | 6 | | | | |
| | 2.1 | Zielsetzung | 6 | | | | |
| | 2.2 | Bauteile und Messgeräte | 6 | | | | |
| | 2.3 | Messkonzept | 7 | | | | |
| | 2.4 | Messergebnisse | 7 | | | | |
| 3 | Ver | such 3: Leistungsaufnahme eines elektrischen Widerstands | 7 | | | | |
| | 3.1 | Zielsetzung | 7 | | | | |
| | 3.2 | Bauteile und Messgeräte | 7 | | | | |
| | 3.3 | Messkonzept | 8 | | | | |
| | 3.4 | Messergebnisse | 8 | | | | |
| 4 | Ver | Versuch 4: Widerstandsmessung mittels Vierdrahtmethode | | | | | |
| | 4.1 | Zielsetzung | 8 | | | | |
| | 4.2 | Bauteile und Messgeräte | 8 | | | | |
| | 4.3 | Messkonzept | 9 | | | | |
| | 4.4 | Messergebnisse | 9 | | | | |
| 5 | Ver | such 5: Statistik | 9 | | | | |
| | 5.1 | Zielsetzung | 9 | | | | |
| | 5.2 | Bauteile und Messgeräte | 9 | | | | |
| | 5.3 | Messkonzept | 10 | | | | |
| | 5.4 | Messergebnisse | 10 | | | | |
| 6 | Ver | such 6: Aktiver Tiefpass erster Ordnung | 10 | | | | |
| | 6.1 | Zielsetzung | 10 | | | | |
| | 6.2 | Bauteile und Messgeräte | 11 | | | | |
| | 6.3 | Messkonzept | 12 | | | | |
| | 6.4 | | 12 | | | | |
| 7 | Dis | kussion | 12 | | | | |

Einführung und Überblick

Die moderne Messtechnik bildet die Grundlage zahlreicher technischer sowie naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Messergebnisse niemals vollständig fehlerfrei sind. Die Ursachen für Messfehler und -ungenauigkeiten sind vielfältig. Als Ursachen für Messfehler und -ungenauigkeiten können beispielsweise eine fehlende Kalibrierung, Linearität und Stabilität der verwendeten Messinstrumente oder eine mangelnde Qualität des Messobjekts genannt werden. Des Weiteren kann auch der*die Messende selbst als Ursache in Betracht gezogen werden, welcher, zum Beispiel durch eine mögliche Sehschwäche oder einen ungünstigen Winkel, die Messwerte ungenau abliest. Nicht angepasste oder unvollkommene Messmethoden können ebenfalls zu einer Verfälschung der Messung führen.

Genannte Ursachen können zu drei verschiedenen Fehlerarten führen: grobe, statistische und systematische Fehler.

In diesem Laborbericht werden Versuche beschrieben, welche die Genauigkeit verschiedener Bauteile ermitteln. Des Weiteren beschäftigen sich diese mit Fehlerrechnung

1 Versuch 1: Kapazitätsmessung eines unbekannten Kondensators (Black Box)

1.1 Zielsetzung

Das Ziel des ersten Versuchs bestand darin, die Kapazität eines unbekannten Kondesators in einer Black-Box zu bestimmen.

1.2 Bauteile und Messgeräte

Messgeräte

- Teledyne Technologies Funktionsgenerator T3AFG80 80 MHz
- Keysight Oszilloskop (DSOX1102A)
- Fluke 87 V True RMS Multimeter
- Oszilloskop BNC Tastkopf mit Messeklemme
- Steckkabel (mehrere)
- Tru Components Steckbrett
- Bananenkabel (schwarz und rot)
- Sicherheits-Klemmprüfspitze (2 Stück)

Bauteile

- Black-Box (Nr. 18-30)
- Widerstand Nominalwert 4,7 k Ω

Zu Beginn wurde die Formel der Ladekurve $u_c = U(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ und der Entladekurve $u_c = Ue^{-\frac{t}{RC}}$) grafisch am Computer dargestellt (siehe Figure 1).

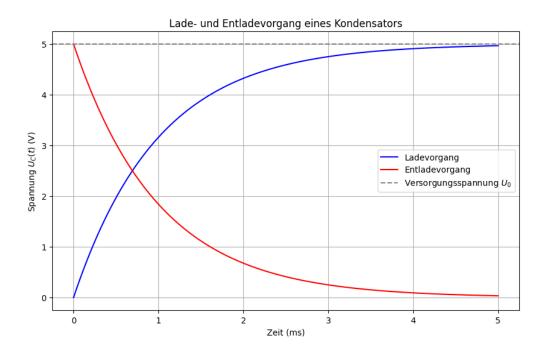


Figure 1: Ladekurve (blau) und Entladekurve (rot) eines Kondensators

Diese sollte in den folgenden Schritten mit dem Oszilloskop sichtbar gemacht werden. Hierzu wurde der Funktionsgenerator wie in Table 1 notiert eingestellt.

| Frequenz | | Signalform | Amplitude | Offset | |
|----------|-------------------|----------------|------------|------------------------|--|
| | $500~\mathrm{Hz}$ | Rechtecksignal | $5 V_{pp}$ | $2.5 \mathrm{~V_{dc}}$ | |

Table 1: Einstellungen des Funktionsgenerators

1.4 Messergebnisse

| Fehlerquelle | Einfluss | typische Größe | stat. oder sys. | Berücksichtigung? | relevant? |
|---------------------------|---|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| $R = 4.7 \text{ k}\Omega$ | DMM-Messung | ‰ siehe Datenblatt | statistisch | Fehlerrechnung | Ja |
| Oszilloskop | R _i ,C _i Tastkopf (10x) | 10 μΩ, ~pF | systematisch | Nein $< 0.5\%$ | Nein |
| | x, y - Messung | $\approx 3 \%$ Datenblatt! | statistisch | Fehlerrechnung | Ja |
| | Curser | Steigung beachten | statistisch | Fehlerrechnung | Ja |
| Funktionsgenerator | Anstiegszeit | einige ns | systematisch | ≈ 1 ‰ | Nein |
| | R_{i} | 50Ω | systematisch | Korrektur | Ja |
| | | $\Delta R_{\rm i}~(\approx 1\%)$ | statistisch | $1\% \Rightarrow \pm 0.5 \Omega$ | Nein |
| | Amplitude, Offset | - | systematisch | relativ | Nein |
| Kabel +5 V | Widerstand | $\approx 20 \mathrm{m}\Omega$ | systematisch | zu klein | Nein |

Table 2: ...

2 Versuch 2: Passiver Zweipol (Black Box)

2.1 Zielsetzung

Bestimmung der Bauteile Typen (Möglichkeiten: R, L oder C) und deren Anordnung innerhalb einer Black Box.

- Netzgerät (NEP-8323)
- Fluke 87 V True RMS Multimeter
- Keysight Oszilloskop (DSOX1102A)
- Bananenkabel (mehrere: rot, blau, schwarz)
- Sicherheits-Klemmprüfspitze (2 Stück)
- Oszilloskop BNC Tastkopf mit Messeklemme
- Steckkabel (mehrere: im Idealfall verschiedene Farben)
- Steckbrett
- A/D Converter ADC080x
- $\bullet~10$ Segment LED-Bar OSX10201-B

- Kondensatoren:
 - 10 μF "Tantalum"
 - 0,1 μF (2 Stück)
 - -150 pF
- Widerstände:
 - $-1k\Omega$
 - $-10k\Omega$
 - $-8 \times 1 \text{ k}\Omega$ Widerstandsnetzwerk

. . .

Figure 2: ...

2.4 Messergebnisse

. . .

3 Versuch 3: Leistungsaufnahme eines elektrischen Widerstands

3.1 Zielsetzung

Es soll die elektrische Leistung bestimmt werden, die bei Stromdurchfluss in einem Widerstand R anfällt.

- Netzgerät (NEP-8323)
- Fluke 87 V True RMS Multimeter
- Keysight Oszilloskop (DSOX1102A)
- Bananenkabel (mehrere: rot, blau, schwarz)
- Sicherheits-Klemmprüfspitze (2 Stück)
- Oszilloskop BNC Tastkopf mit Messeklemme
- Steckkabel (mehrere: im Idealfall verschiedene Farben)
- Steckbrett
- A/D Converter ADC080x
- 10 Segment LED-Bar OSX10201-B

- Kondensatoren:
 - 10 μF "Tantalum"
 - 0,1 μF (2 Stück)
 - -150 pF
- Widerstände:
 - $-1k\Omega$
 - $-10k\Omega$
 - 8 x 1 k Ω Widerstandsnetzwerk

. . .

Figure 3: ...

3.4 Messergebnisse

. . .

4 Versuch 4: Widerstandsmessung mittels Vierdrahtmethode

4.1 Zielsetzung

Es soll der (sehr niederohmige) Übergangswiderstand eines Kabels inclusive seiner Steckverbinder mittels der Vierdrahtmethode gemessen werden.

- Netzgerät (NEP-8323)
- Fluke 87 V True RMS Multimeter
- Keysight Oszilloskop (DSOX1102A)
- Bananenkabel (mehrere: rot, blau, schwarz)
- Sicherheits-Klemmprüfspitze (2 Stück)
- Oszilloskop BNC Tastkopf mit Messeklemme
- Steckkabel (mehrere: im Idealfall verschiedene Farben)
- Steckbrett
- \bullet A/D Converter ADC080x
- 10 Segment LED-Bar OSX10201-B

- Kondensatoren:
 - 10 μF "Tantalum"
 - 0,1 μF (2 Stück)
 - -150 pF
- Widerstände:
 - $-1k\Omega$
 - $-10k\Omega$
 - $-8 \times 1 \text{ k}\Omega$ Widerstandsnetzwerk

...

Figure 4: ...

4.4 Messergebnisse

. . .

5 Versuch 5: Statistik

5.1 Zielsetzung

Bestimmung einer gemessenen Zufallsverteilung und ihrer Eigenschaften (Momente). Hierbei stellt das vorgegebene Los von Widerständen eine willkürlich entnommene Stichprobe einer vom Hersteller erzeugten Grundgesamtheit dar.

- Netzgerät (NEP-8323)
- Fluke 87 V True RMS Multimeter
- Keysight Oszilloskop (DSOX1102A)
- Bananenkabel (mehrere: rot, blau, schwarz)
- Sicherheits-Klemmprüfspitze (2 Stück)
- Oszilloskop BNC Tastkopf mit Messeklemme
- Steckkabel (mehrere: im Idealfall verschiedene Farben)
- Steckbrett
- A/D Converter ADC080x
- 10 Segment LED-Bar OSX10201-B

- Kondensatoren:
 - 10 μF "Tantalum"
 - $-0.1 \mu F$ (2 Stück)
 - -150 pF
- Widerstände:
 - $-1k\Omega$
 - $-~10 k\Omega$
 - -8 x 1 k Ω Widerstandsnetzwerk

...

Figure 5: ...

5.4 Messergebnisse

| Widerstand | Wert in $k\Omega$ | Widerstand | Wert in kOhm |
|------------|-------------------|------------|--------------|
| 1 | 1.183 | 14 | 1.183 |
| 2 | 1.181 | 15 | 1.180 |
| 3 | 1.186 | 16 | 1.183 |
| 4 | 1.181 | 17 | 1.180 |
| 5 | 1.186 | 18 | 1.182 |
| 6 | 1.183 | 19 | 1.184 |
| 7 | 1.182 | 20 | 1.183 |
| 8 | 1.181 | 21 | 1.184 |
| 9 | 1.187 | 22 | 1.187 |
| 10 | 1.181 | 23 | 1.182 |
| 11 | 1.188 | 24 | 1.179 |
| 12 | 1.186 | 25 | 1.187 |
| 13 | 1.179 | - | - |

Table 3: ...

6 Versuch 6: Aktiver Tiefpass erster Ordnung

6.1 Zielsetzung

Bestimmung der frequenzabhängigen Verstärkung eines aktiven Tiefpasses

- Netzgerät (NEP-8323)
- Fluke 87 V True RMS Multimeter
- Keysight Oszilloskop (DSOX1102A)
- Bananenkabel (mehrere: rot, blau, schwarz)
- Sicherheits-Klemmprüfspitze (2 Stück)
- Oszilloskop BNC Tastkopf mit Messeklemme
- Steckkabel (mehrere: im Idealfall verschiedene Farben)
- \bullet Steckbrett
- \bullet A/D Converter ADC080x
- $\bullet~10$ Segment LED-Bar OSX10201-B

- Kondensatoren:
 - 10 μF "Tantalum"
 - $-0.1 \mu F$ (2 Stück)
 - 150 pF
- Widerstände:
 - $-\ 1k\Omega$
 - $-~10k\Omega$
 - -8 x 1 k Ω Widerstandsnetzwerk

...

Figure 6: ...

6.4 Messergebnisse

...

7 Diskussion

Was würden Sie nächstes Mal anders machen? Was hat besondere Schwierigkeiten bereitet?